

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
Институт  
Ядерных  
исследований  
дубна

P10-86-812

П.В.Зрелов, В.В.Иванов

МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ  
МАЛОВЕРОЯТНЫХ СОБЫТИЙ  
С ПОМОЩЬЮ КРИТЕРИЯ СОГЛАСИЯ  
СМИРНОВА - КРАМЕРА - МИЗЕСА

Направлено на II Международную конференцию  
по статистике, Тампере, Финляндия, 1987 г.

1986

## ВВЕДЕНИЕ

Критерий Смирнова - Крамера - Мизеса (СКМ) используется при статистической проверке соответствия данных наблюдения простой гипотезе, фиксирующей закон распределения генеральной совокупности, из которой получена выборка. Этот критерий, получивший также название  $\omega^2$  (омега-квадрат)-критерия<sup>1/</sup>, основывается на непосредственно наблюденных, несгруппированных значениях исследуемой случайной величины.

Критерий СКМ основан на статистике

$$\omega_n^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} [S_n(x) - F(x)]^2 f(x) dx, \quad (1)$$

где  $F(x)$  - функция распределения одномерной случайной величины  $x$  с плотностью  $f(x)$ , а  $S_n(x)$  - эмпирическая функция распределения. Соотношение (1) легко преобразуется в равенство (см., например, /2/)

$$\omega_n^2 = \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[ F(x_k) - \frac{2k-1}{2n} \right]^2, \quad (2)$$

где  $x_1 < x_2 < \dots < x_n$  - упорядоченная выборка из генеральной совокупности случайной величины  $x$ .

Обычно критерии согласия используются для проверки гипотез о виде неизвестной функции распределения на основании анализа выборок из генеральной совокупности исследуемой случайной величины<sup>1,2,9/</sup>. Особенность критерия СКМ анализировать непосредственно наблюденные в каждом испытании значения рассматриваемой случайной величины позволяет исследовать саму выборку на соответствие заранее известному распределению, что представляет наибольший интерес в случае малых объемов выборок. Такой подход дает возможность эффективно применять кри-

терий СКМ в экспериментальной физике при детальном анализе данных наблюдения, когда каждое событие рассматривается в отдельности. Независимость же данного критерия от вида распределения позволяет изучать распределения разнообразных физических величин, используя при этом общие свойства критерия СКМ.

В частности, в работе<sup>/3/</sup> критерий  $\omega^2$  использовался в качестве статистической меры при исследовании эффектов кластеризации в многочастичных конечных состояниях, наблюдавшихся в  $K^-p$ -соударениях при 13 ГэВ/с. В настоящей работе описан метод, позволивший успешно решить задачу выделения редких событий, связанных с образованием вторичных дейtronов при анализе спектров масс вторичных частиц от фрагментации дейtronов на ядрах мишени<sup>/4/</sup>. Здесь критерий СКМ был применен для выделения маловероятных событий из анализируемых спектров, полученных в результате одновременного измерения одних и тех же случайных величин различными регистрирующими приборами.

## I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

С помощью спектрометра MACPINK<sup>/5/</sup> при бомбардировке дейtronами с импульсом 9 ГэВ/с мишней из  $CH_2$ ,  $CD_2$  и С под углом 140 мрад к оси первичного пучка измерялся импульсный спектр вторичных частиц в интервале от 3,5 до 5,5 ГэВ/с. Основной вклад в спектр в этой области дают протоны, примесь дейtronов составляет примерно 1%.

Идентификация заряженных частиц (протонов или дейtronов) осуществлялась путем измерения их импульсов и времен пролета. Импульсы частиц вычислялись по углам их отклонения в поле анализирующего магнита<sup>/6/</sup>. Для определения времен пролета использовались сигналы от двух пар сцинтилляционных счетчиков, расстояния между которыми составляли соответственно 16,7 и 21,9 м. В измеренные времена пролета вносились поправки на флуктуацию амплитуд импульсов от фотоумножителей, просматривающих сцинтилляторы счетчиков<sup>/7/</sup>.

Распределение масс вторичных частиц, полученное с учетом данных от первой пары счетчиков (пролетная база 16,7 м), показано на рис. I. Похожий вид имеет спектр масс, полученный с учетом данных от второй пары счетчиков. В этих распределениях четко выделяется пик при  $m \approx 0,94$  ГэВ/с<sup>2</sup>, обусловленный вкладом протонов. Наряду с ним в области  $m \approx 1,88$  ГэВ/с<sup>2</sup> на уровне заметного фона<sup>\*)</sup> виден небольшой "прилив",

<sup>\*)</sup> Здесь и далее предполагается, что фон образуется частицами, массы которых не отвечают распределениям протонов или дейtronов.

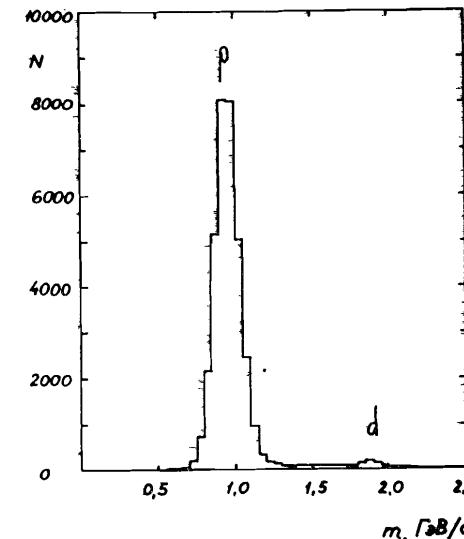


Рис. I. Спектр масс вторичных частиц, полученный с учетом данных от первой пары сцинтилляционных счетчиков.

обусловленный вкладом дейtronов. На рис. 3 пунктирной линией приведено распределение масс вторичных частиц, полученное с помощью первой пары счетчиков, для  $m > 1,25$  ГэВ/с<sup>2</sup>. Отношение вклада дейtronов в максимуме распределения к уровню фона составляет примерно 3. Выделение дейtronов из рассмотренных спектров существенно затруднено из-за наличия "хвоста" от распределения протонов, а также наличия фона, от которого не удалось полностью избавиться при отборе событий по критериям, указанным в работе<sup>/8/</sup>.

## 2. ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕЙТРОНОВ С ПОМОЩЬЮ КРИТЕРИЯ СИРНОВА - КРАМЕРА - МИЗЕСА

для отбора событий, связанных с дейtronами, можно воспользоваться тем обстоятельством, что для каждой регистрируемой частицы измеряются два времени пролета,  $t_1$  и  $t_2$ , которые при помощи соотношения<sup>/7/</sup>

$$m_i = \frac{p}{c} \sqrt{\left(\frac{t_i}{t_{o_i}}\right)^2 - 1} \quad (i=1,2), \quad (3)$$

где  $p$  - импульс частицы,  $t_i$  - время ее пролета на базе длиной  $\ell_i$ ,  $t_{o_i} = \ell_i/c$ ,  $c$  - скорость света,  $m_i$  - масса частицы,

преобразуются в массы  $m_1$  и  $m_2$ , определяемые соответственно первой и второй парами счетчиков. Ниже будет показано, как на основании совместного анализа измеренных масс  $m_1$  и  $m_2$  можно идентифицировать ре-

гистрируемую частицу значительно более эффективно, чем в случае анализа каждого из спектров масс в отдельности.

Анализ спектров масс (см. рис.1) показывает, что распределения в области протонных пиков содержат около 97% событий, и в этой области их можно аппроксимировать гауссовскими распределениями со средними значениями  $\bar{m}_i$  и стандартными отклонениями  $\sigma_i$  ( $i = 1, 2$ ). Гауссовское распределение может быть подвергнуто стандартизации использованием замены переменных:

$$M_i = \frac{m_i - \bar{m}_i}{\sigma_i} \quad (i=1,2). \quad (4)$$

Если преобразованию (4) подвергнуть спектры масс, то части этих распределений, обусловленные вкладом протонов, будут описываться одной и той же функцией распределения, которая соответствует плотности  $N(0,1)$ . Этот факт, наряду с тем, что переменные  $m_1$  и  $m_2$  в области протонных пиков можно считать независимыми, поскольку их распределения обусловлены физическими процессами, имеющими статистически независимый характер, позволяет исследовать пару значений масс  $m_1$  и  $m_2$ , преобразованных по формуле (4), на принадлежность одному распределению  $N(0,1)$ , т.е. можно рассматривать указанную пару величин как выборку из генеральной совокупности объемом  $n = 2$  и проверять соответствие этой выборки гипотезе, заданной функцией распределения  $F(x)$  плотности  $N(0,1)$  при помощи критерия СКМ. Тогда события (под событием понимается пара преобразованных масс), которые не отвечают гипотезе  $F(x)$ , т.е. вызванные регистрацией вторичных дейtronов, будут иметь значения  $\omega_2^2$ , близкие к предельному для  $n = 2$ .

На рис.2 приведено полученное в результате обработки эксперимен-

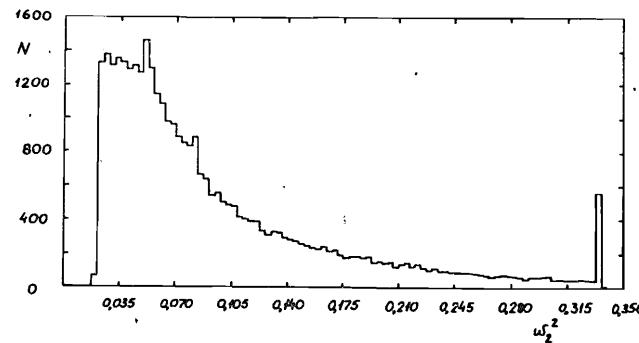


Рис.2. Распределение случайной величины  $\omega_2^2$ .

тальных данных распределение величин  $\omega_2^2$ <sup>\*)</sup>. Гистограмма содержит 35055 событий. В области значений  $\omega_2^2$ , больших  $\omega_{kp}^2 = 0,333$ , на распределении виден четкий пик. Число событий в пике равно 562. Спектр масс вторичных частиц для рассмотренной пары счетчиков, отвечающий событиям, для которых  $\omega_2^2 > \omega_{kp}^2$ , изображен на рис.3 сплошной линией. Из

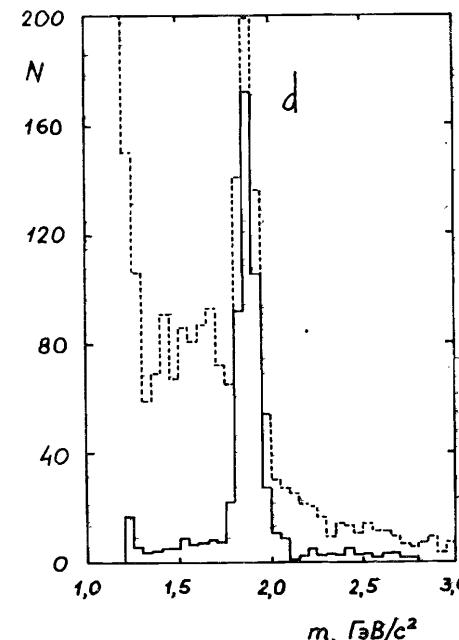


Рис.3. Спектр масс вторичных частиц, полученный с учетом данных от первой пары счетчиков:  
а) для масс, больших 1,25 ГэВ/с<sup>2</sup> (пунктирная линия);  
б) для событий с  $\omega_2^2 > 0,333$  (сплошная линия).

этого распределения видно, что над незначительным фоном доминирует пик, вызванный событиями, в которых регистрируемой частицей является дейтрон. Отношение вклада дейтронов в максимуме распределения к уровню фона составляет примерно 17.

### 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ МАСС ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ

Для того, чтобы оценить относительные вклады протонов, дейтронов и фона в критической области распределения  $\omega_2^2$ , было проведено моде-

<sup>\*)</sup> Далее распределение величин  $\omega_2^2$  будет именоваться "распределением  $\omega_2^2$ ".

лирование событий, каждое из которых являлось статистически разыгранный парой величин  $m_1$  и  $m_2$ , распределенных в соответствии со спектрами масс вторичных частиц, измеренными на опыте с использованием двух пар счетчиков. При этом спектры представлялись в виде суммы распределений протонов (97% событий), дейтронов (1%) и равномерно распределенного фона (2%). Спектры протонов и дейтронов аппроксимировались гауссовскими распределениями, параметры которых оценивались на основе анализа экспериментальных данных.

Было выполнено две серии моделирования событий. В первом случае величины  $m_1$  и  $m_2$  разыгрывались независимо друг от друга. Во второй серии случайные величины  $m_1$  и  $m_2$  разыгрывались одновременно в соответствии с одним из распределений: протонов, дейтронов или фона. С целью построения распределения  $\omega^2$  значения масс  $m_1$  и  $m_2$ , полученные в результате моделирования, подвергались такой же процедуре обработки, что и данные реального эксперимента.

Распределение случайных величин  $\omega^2$  для первого варианта моделирования представлено на рис.4а, а для второго – на рис.4б. Из рис.4а

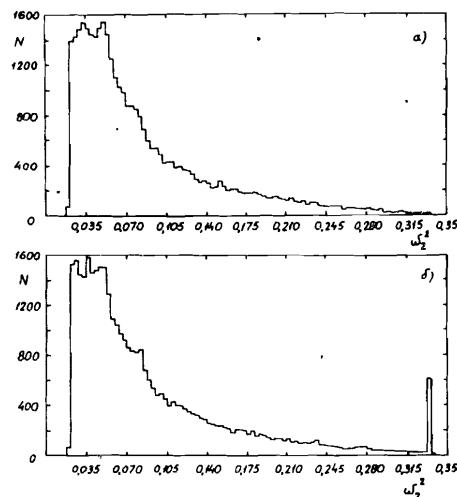


Рис.4. Распределение значений  $\omega^2$  для:  
а) независимо разыгранных случайных величин  $m_1$  и  $m_2$  ;  
б) "скоррелированных" случайных величин  $m_1$  и  $m_2$ .

видно, что для независимо разыгранных  $m_1$  и  $m_2$  распределение  $\omega^2$  непрерывно убывает с ростом  $\omega^2$  и при  $\omega^2 > \omega_{kp}^2$  становится равным нулю. Во втором случае в распределении  $\omega^2$  в области значений  $\omega^2 > \omega_{kp}^2$

наблюдается узкий пик, обусловленный в основном разыгранными дейтронами. Такая группировка дейтронных событий вызвана тем, что одновременно для обеих масс,  $m_1$  и  $m_2$ , соответствующие значения функции распределения близки 1, что, как следует из соотношения (2), приводит к значениям  $\omega_2^2$ , близким к предельному  $\omega_{np}^2 = 1/3$ . Что же касается разыгранных фоновых событий, то основная их часть распределена в области  $\omega_2^2 \leq \omega_{kp}^2$  и лишь незначительная часть попадает в критическую область  $\omega_2^2 > \omega_{kp}^2$ .

Таким образом, выделение маловероятных событий возможно в случае применения критерия СКМ к скоррелированным случайным величинам в смысле их одновременной принадлежности в каждой выборке одному и тому же распределению из числа составляющих анализируемые спектры.

#### 4. ВЫБОР КРИТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ КРИТЕРИЯ СМИРНОВА – КРАМЕРА – МИЗЕСА

Особо следует остановиться на вопросе о значении критической границы критерия СКМ. Для выборки размером  $n = 2$  критическое значение  $Z_{kp} = 2\omega_{kp}^2 = 0,666$  соответствует уровню значимости порядка  $0,1\% /10/$ . Поэтому, учитывая число выделенных в критической области событий (см. п.2), можно оценить вклад событий, обусловленных протонами, который не превышает  $6\%$ . Таким образом, пик в распределении  $\omega^2$  (см.рис.2) при  $\omega_2^2 > \omega_{kp}^2$  вызван в основном регистрацией вторичных дейтронов.

Следует отметить, что в данном случае для определения уровня значимости необходимо пользоваться таблицей функции распределения статистики СКМ для выборки объемом  $n = 2$ , приведенной в работе  $/10/$ , т.к. использование для этой цели асимптотической функции распределения приведет к значительной ошибке в определении уровня значимости, в результате которой классифицировать события с  $\omega_2^2 > \omega_{kp}^2$  будет невозможно. Дело в том, что критическому значению  $Z_{kp} = 0,666$  соответствует значение асимптотической функции распределения 0,985 (см., например,  $/11/$ ), отвечающее уровню значимости 1,5%. Поэтому среди событий, для которых  $\omega_2^2 > \omega_{kp}^2$ , может оказаться 1,5% событий от общего числа зарегистрированных в эксперименте, согласующихся с заданной гипотезой (т.е. обусловленных протонами). Число таких событий составляет 526 и примерно совпадает с количеством событий, выделенных в критической области. Таким образом, события с  $\omega_2^2 > \omega_{kp}^2$  не будут статистически обоснованы, и классифицировать их на основании критерия СКМ в случае использования асимптотической функции распределения будет невозможно.

## 5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ФОНА ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ

Для исключения фона из выделенных событий можно эти события повторно проанализировать с помощью критерия СКМ. При этом распределение от обеих пар счетчиков в области дейtronных пиков можно аппроксимировать гауссовскими распределениями, которые преобразуются к  $N(0,1)$  с помощью соотношения (4). Функция распределения плотности  $N(0,1)$  используется в качестве гипотезы при анализе указанных событий с помощью критерия СКМ, при этом отбираются события, согласующиеся с этой гипотезой, а попадающие в критическую область отбрасываются. В качестве критического значения было выбрано  $Z_{kp} = 2\omega_{kp}^2 = 0,548$ , отвечающее уровню значимости 1%. На рис.5 представлен измеренный первой парой счетчиков спектр масс вторичных частиц, для которых  $\omega_2^2 < \omega_{kp}^2$ . Из

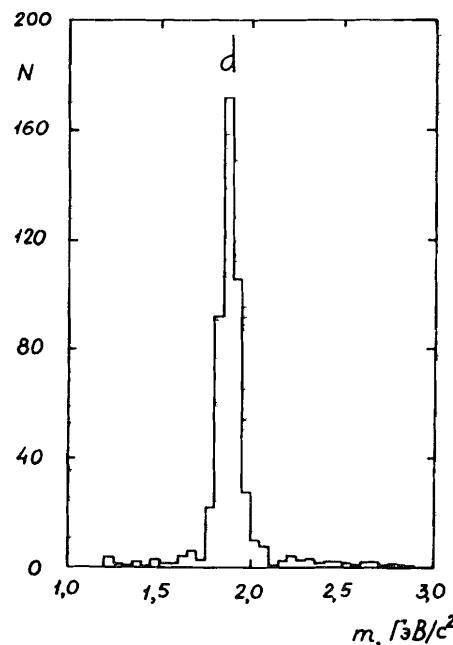


Рис.5. Спектр масс вторичных частиц, полученный с учетом данных от первой пары счетчиков, после повторного применения критерия СКМ.

рисунка видно, что в результате повторного применения критерия СКМ отношение вклада дейтронов в максимуме распределения к уровню фона составило примерно 80.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе предложен метод выделения маловероятных событий, суть которого заключается в следующем:

а) анализируемые спектры преобразуются таким образом, чтобы вклады доминирующих распределений можно было аппроксимировать одной и той же функцией распределения  $F(x)$ ;

б) каждая выборка, составленная из величин, одновременно принадлежащих преобразованным спектрам, исследуется на соответствие гипотезе, заданной функцией  $F(x)$  при помощи критерия согласия Смирнова - Крамера - Мизеса; при этом маловероятным событиям (см.п.3), не согласующимся с этой гипотезой, отвечают большие значения  $\omega^2$ , что позволяет выделить их в критической области соответствующего распределения статистики СКМ;

в) выделенные в критической области события подвергаются повторному анализу согласно п.п. а) и б) с той лишь разницей, что отбираются события, согласующиеся с заданной гипотезой, а попавшие в критическую область – отбрасываются; тем самым производится дополнительное исключение фона из исследуемых спектров.

На примере выборки  $n = 2$  показано, что при работе с малыми выборками уровень значимости, отвечающий заданной критической границе, необходимо определять, используя таблицы функции распределения для конкретной выборки, т.к. использование для этих целей асимптотической функции может приводить к трудностям в классификации событий из-за ошибки в определении уровня значимости.

Применение описанного метода при анализе экспериментальных данных от фрагментации дейтронов высокой энергии на ядрах мишени позволило эффективно выделить редкие события, связанные с образованием вторичных дейтронов.

Ввиду того, что задачи такого рода часто встречаются в экспериментальной физике (см., например, [3,9]), критерий СКМ может играть важную роль в вопросах статистического анализа данных наблюдения наряду с наиболее часто используемыми  $F$ - $t$ - и  $\chi^2$ -критериями. Приведенный в работе пример можно считать типичным для указанного класса задач.

Авторы благодарят Л.С.Ажгирея, Г.А.Осокова и Н.И.Чернова, обсуждения с которыми стимулировали появление настоящей работы.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мартынов Г.В. Критерии омега-квадрат. "Наука", М., 1978.
2. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. "Наука", М., 1973.
3. Ludlam T., Slansky R. A Statistical Measure of Clustering in Multiparticle Final States. Physics Department, Yale University New Haven, Connecticut, 06520, 1973.
4. Ажгирей Л.С., Взоров И.К., Жмыров В.Н. и др. ОИЯИ, Р1-86-729, Дубна, 1986.
5. Ажгирей Л.С., Взоров И.К., Жмыров В.Н. и др. В кн.: Труды совещания по исследованиям в области релятивистской ядерной физики. ОИЯИ, №2-82-568, Дубна, 1982, с.83.
6. Ажгирей Л.С., Будкин Л.В., Взоров И.К. и др. ОИЯИ, 13-86-52, Дубна, 1986.
7. Ажгирей Л.С., Зарубин П.И., Иванов В.В. и др. ОИЯИ, Р1-85-749, Дубна, 1985.
8. Ажгирей Л.С., Взоров И.К., Иванов В.В. ОИЯИ, Р10-12655, Дубна, 1979.
9. Статистические методы в экспериментальной физике. Пер. с англ. Под ред. А.А. Тяпкина. Атомиздат, М., 1976.
10. Зрелов П.В., Иванов В.В. ОИЯИ, Р10-86-547, Дубна, 1986.
- II. Anderson T.W., Darling D.A. Asymptotic Theory of Certain "Goodness of Fit" Criteria Based on Stochastic Processes. Ann. Math. Statist., 1952, v.23, p.193.

Рукопись поступила в издательский отдел  
16 декабря 1986 года.

Зрелов В.П., Иванов В.В.

Метод выделения маловероятных событий с помощью критерия согласия Смирнова - Крамера - Мизеса

P10-86-812

Предложен метод выделения маловероятных событий при помощи критерия согласия Смирнова - Крамера - Мизеса для случая, когда анализируемые распределения представляют собой одновременные измерения одних и тех же случайных величин различными приборами. Применение описанного метода при анализе спектров масс вторичных частиц от фрагментации высокогенергетических дейtronов на ядрах мишени позволило эффективно выделить редкие события, связанные с образованием вторичных дейtronов. Показано, что при работе с малыми выборками уровень значимости, отвечающий заданной критической границе, необходимо определять, используя таблицы функции распределения для конкретной выборки, т.к. использование для этих целей асимптотической функции может приводить к трудностям в классификации выделенных событий из-за ошибки в определении уровня значимости.

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и автоматизации ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1986

Перевод О.С. Виноградовой

Zrelov P.V., Ivanov V.V.

Small Probability Event Separation Method Based on Smirnov - Cramer - Von Mise's Test

P10-86-812

The method for small probability event separation based on the Smirnov - Cramer - Von Mises test is suggested for the case when distributions analysed are simultaneous measurements of the same random variables by different instruments. Application of this method for analysing mass spectra of secondary particles produced by high energy deuteron fragmentation on target-nuclei allowed one to separate efficiently rare events in the processes with secondary deuteron production. It is shown that in the case of small size samples the significance level corresponding to selected critical level is to be determined using cumulative function tables for specific sample since the asymptotic function used for these purposes can lead to the difficulties in separated event classification due to an error in significance level determination.

The investigation has been performed at the Laboratory of Computing Techniques and Automation, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1986